Особенности поведения эффективной массы и подвижности в твердых растворах n-(Bi, Sb)₂(Te, Se, S)₃

© Л.Н. Лукьянова, В.А. Кутасов, П.П. Константинов, В.В. Попов

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

E-mail: lidia.lukyanova@mail.ioffe.ru

(Поступила в Редакцию 26 января 2006 г.)

Исследованы термоэлектрические свойства многокомпонентных твердых растворов $Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z$ с замещениями атомов в обеих подрешетках Bi_2Te_3 . Учтено изменение механизмов рассеяния носителей заряда при замещениях атомов Sb \rightarrow Bi, Se, S \rightarrow Te в твердых растворах на основании данных, полученных при исследовании гальваномагнитных эффектов в слабых магнитных полях. Рассчитаны подвижность с учетом вырождения μ_0 , эффективная масса плотности состояний m/m_0 и теплопроводность кристаллической решетки κ_L . Проведен анализ величин μ_0 , m/m_0 и κ_L в зависимости от состава, концентрации носителей заряда и температуры в исследуемых твердых растворах.

Работа поддержана проектом РФФИ № 04-02-17612а.

PACS: 72.20.Pa, 72.20.My, 72.80.Yc

Твердые растворы $Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z$ *п*-типа являются многокомпонентными неизоморфными термоэлектрическими материалами с замещениями атомов в обеих подрешетках Bi_2Te_3 . Замещения атомов в подрешетках основного соединения оказывают влияние на процессы рассеяния электронов и фононов, что приводит к изменению свойств, определяющих термоэлектрическую эффективность Z. Влияние механизмов рассеяния на величину Z с учетом данных, полученных при исследовании гальваномагнитных эффектов, может быть выявлено при анализе величин подвижности μ_0 , эффективной массы плотности состояний m/m_0 и теплопроводности кристаллической решетки κ_L в зависимости от температуры, состава и концентрации носителей заряда [1-4].

Использование в качестве примесного соединения Bi_2S_3 , которое имеет орторомбическую решетку (в отличие от Bi_2Se_3 и Sb_2Te_3 , кристаллизующихся, как и Bi_2Te_3 , в решетке тетрадимита), создает бо́льшие искажения вокруг замещаемых атомов по сравнению с замещениями $Sb \rightarrow Bi$ и $Se \rightarrow Te$. Искажения кристаллической решетки способствуют увеличению рассеяния фононов и, следовательно, ведут к уменьшению κ_L [5,6], что является одной из причин, обеспечивающих повышение эффективности Z.

Таким образом, особенности поведения температурных и концентрационных зависимостей подвижности μ_0 , эффективной массы m/m_0 и решеточной теплопроводности κ_L при различных замещениях атомов в твердых растворах n-Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z могут быть использованы при разработке составов, обладающих оптимальной термоэлектрической эффективностью в различных интервалах рабочих температур — как ниже, так и выше комнатной.

1. Термоэдс и электропроводность

Исследование термоэлектрических свойств твердых растворов $\operatorname{Bi}_{2-x}\operatorname{Sb}_x\operatorname{Te}_{3-y-z}\operatorname{Se}_y\operatorname{S}_z$ было проведено на составах с $0 \le x \le 0.2$, $0.06 \le y \le 0.15$, $0 \le z \le 0.15$, полученных методом направленной кристаллизации с прецизионной регулировкой температуры в процессе роста. Введение избыточного количества Те по сравнению со стехиометрическим составом обеспечивало получение образцов с низкими концентрациями электронов, которые являются оптимальными для области низких температур (< 240 K). Для получения образцов с высокими концентрациями электронов применялось легирование галогенидом CdCl₂.

Температурные зависимости коэффициента термоэдс α и электропроводности σ в образцах Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z и Bi₂Te_{3-y}Se_y с низкими и высокими концентрациями электронов приведены на рис. 1, 2. На рис. 1 также представлены данные по α и σ в твердых растворах 90 mol.% Bi₂Te₃ + 5 mol.% Sb₂Te₃ + 5 mol.% Sb₂Se₃ [7] (кривые 5, 11) и (Bi_{0.8}Sb_{0.2})₂Te₃ [8] (кривые 6, 12). Эти составы также рассматриваются как перспективные для использования при температурах ниже комнатной.

В образцах с низкими концентрациями электронов максимум зависимости α от T смещается в область низких температур до 270 К в составах с замещениями атомов Sb \rightarrow Bi, Se, S \rightarrow Te (кривые 1, 2 на рис. 1) и Sb \rightarrow Bi, Se \rightarrow Te (кривая 3 на рис. 1). В образце Bi₂Te_{3-y}Se_y (кривая 4 на рис. 1) практически при том же суммарном замещении атомов, что и в составах Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z, величине α_{max} соответствует температура около 300 К. Ранее при исследовании твердых растворов Bi₂Te_{3-y}Se_y [1] с низкими концентрациями электронов при y = 0.3 и 0.36 смещения максимума

температурной зависимости термоэдс в область низких температур не наблюдалось.

В табл. 1 представлены угловые коэффициенты $s_{\alpha} = d \ln \alpha / d \ln T$, рассчитанные для линейных участков зависимостей α от T в интервалах температур 80–150 К (рис. 1) и 150–240 К (рис. 2).

Величины угловых коэффициентов s_{α} в образцах, оптимизированных для низких температур, составляют 0.65-0.5, а в образцах с оптимальными составами и концентрациями электронов для температур 300-450 К изменяются в интервале 1.5–1.25. Величины s_a также уменьшаются с ростом содержания замещенных атомов в твердых растворах как с низкими, так и с высокими

3.5

2.5

1.5

0.5

400

 $\frac{2}{3}$, ∇

4, 5, 10

 \diamond

300

8 9

12

 $10^3 \Omega^{-1} \cdot \mathrm{cm}^{-1}$

ъ

T, K Рис. 1. Температурные зависимость коэффициента термоэдс α (1-6) и электропроводности σ (7-12) в твердых растворах $Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z$, 1,7 — x = 0.08, y = z = 0.06; 2,8 — x = 0.16, y = z = 0.06; 3,9 — x = 0.2, y = 0.06, $z = 0; 4, 10 - Bi_2 Te_{2.7} Se_{0.3}; 5, 11 - 90 \text{ mol.}\% Bi_2 Te_3$ +5 mol.% Sb₂Te₃+5 mol.% Sb₂Se₃ [7]; 6, 12 - (Bi_{0.8}Sb_{0.2})₂Te₃ [8].

200



Рис. 2. Температурные зависимости коэффициента термоэдс α (1-4) и электропроводности σ (5-8) в твердых растворах $Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z$, оптимизированных для температур 300–450 К. 1, 5 - x = 0, y = z = 0.09; 2, 6 - x = 0,y = z = 0.15; 3, 7 - x = 0.16, y = z = 0.12; 4, 8 - x = 0,y = 0.3, z = 0.

Таблица 1. Угловые коэффициенты температурных зависимостей термоэдс $s_{\alpha} = d \ln \alpha / d \ln T$ в твердых растворах $Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z$

Номер рисунка	Номер кривой	x	у	z	Sα
1	1	0.08	0.06	0.06	0.66
1	2	0.16	0.06	0.06	0.55
1	3	0.2	0.06	0	0.66
1	4	0	0.3	0	0.52
1	5 [7]	0.1	0.15	0	0.43
1	6 [8]	0.4	0	0	0.51
2	1	0	0.09	0.09	1.55
2	2	0	0.15	0.15	1.26
2	3	0.16	0.12	0.12	1.47
2	4	0	0.3	0	1.45

концентрациями электронов (табл. 1). Как следует из табл. 1, в составах Bi₂Te_{3-v}Se_v наблюдается большее по сравнению с многокомпонентными твердыми растворами ослабление температурных зависимостей термоэдс, что можно объяснить изменением процессов рассеяния носителей заряда при различных замещениях атомов. Уменьшение s_{α} в твердом растворе $(Bi_{0.8}Sb_{0.2})_2Te_3$ [8] может быть связано с большим содержанием замещенных атомов по сравнению с другими образцами. Температурные зависимости электропроводности σ (рис. 1, 2) ослабевают с ростом концентрации электронов и содержания замещенных атомов в твердых растворах вследствие снижения подвижности при увеличении числа рассеивающих центров и дополнительного рассеяния на атомах легирующей примеси.

Характер измнения коэффициента термоэдс и электропроводности определяет поведение параметра мощности $\alpha^2 \sigma$ в твердых растворах в различных температурных интервалах (рис. 3). В образцах с низкими концентрациями электронов на температурной зависимости параметра $\alpha^2 \sigma$ не наблюдается максимума, наличие которого характерно для твердых растворов с более высокими концентрациями электронов (рис. 3). По-видимому, при низких концентрациях электронов положение максимума на зависимости $\alpha^2 \sigma$ от T смещается к более низким температурам. Аналогичные изменения $\alpha^2 \sigma$ в зависимости от T наблюдались в твердых растворах системы $Bi_2Te_{3-v}Se_v$ (y = 0.12-0.36), при этом величина $\alpha^2 \sigma$ в составах с замещениями атомов $Se \rightarrow Te$ выше, чем при замещениях $Sb \rightarrow Bi$ и Se, $S \rightarrow Te$ вследствие более высокой подвижности μ_0 [1].

Увеличение $\alpha^2 \sigma$ в низкотемпературной области в образцах с низкими концентрациями электронов связано с высокой подвижностью, поскольку в этой области концентраций электронов при значениях коэффициента термоэдс около $\alpha = 285 - 295 \,\mu \text{V} \cdot \text{K}^{-1}$ начинается заполнение второй дополнительной зоны в зоне проводимости твердых растворов на основе Bi2Te3. Кроме

300

250

200

150

100

100

 $\alpha, \mu V \!\cdot\! K^{-1}$



Puc. 3. Температурные зависимости параметра мощности $\alpha^2 \sigma$ в твердых растворах $\text{Bi}_{2-x} \text{Sb}_x \text{Te}_{3-y-z} \text{Se}_y \text{S}_z$. 1 - x = 0.08, y = z = 0.06; 2 - x = 0.16, y = z = 0.06; 3 - x = 0.2, y = 0.06, z = 0; 4 - x = 0, y = 0.3, z = 0; $5 - 90 \text{ mol.}^{\circ}\text{Bi}_2\text{Te}_3 + 5 \text{ mol.}^{\circ}\text{Sb}_2\text{Te}_3 + 5 \text{ mol.}^{\circ}\text{Sb}_2\text{Se}_3$ [7]; $6 - (\text{Bi}_{0.8}\text{Sb}_{0.2})_2\text{Te}_3$ [8]; 7 - x = 0, y = z = 0.09; 8 - x = 0, y = z = 0.15; 9 - x = 0.16, y = z = 0.12; 10 - x = 0, y = 0.3, z = 0.

того, росту параметра $\alpha^2 \sigma$ способствует ослабление температурной зависимости термоэдс (табл. 1). Увеличение числа замещенных атомов Sb \rightarrow Bi и Se, S \rightarrow Te в твердых растворах приводит к уменьшению параметра $\alpha^2 \sigma$ для всех исследованных концентраций электронов.

Температурные зависимости термоэдс α и электропроводности σ были использованы для определения усредненной эффективной массы m/m_0 и подвижности μ_0 , рассчитанной с учетом вырождения носителей заряда. Расчеты m/m_0 и μ_0 были выполнены с учетом изменений механизмов рассеяния в твердых растворах ${\rm Bi}_{2-x}{\rm Sb}_x{\rm Te}_{3-y-z}{\rm Se}_y{\rm S}_z$, связанных с замещениями атомов в подрешетках ${\rm Bi}_2{\rm Te}_3$.

2. Механизмы рассеяния

Основными механизмами рассеяния в твердых растворах на основе Bi_2Te_3 являются рассеяние на акустических фононах, на ионизированных примесях и на атомах вторых компонентов твердых растворов, которым соответствует параметр рассеяния r, близкий к -0.5, в случае однозонной модели энергетического спектра с изотропным рассеянием носителей заряда. Изменения параметра r вследствие влияния рассеяния на атомах Sb, Se и S, дополнительного рассеяния на атомах легирующей примеси и влияния второй дополнительной зоны в зоне проводимости твердых растворов были учтены с привлечением данных, полученных из исследований гальваномагнитных коэффициентов (ГМК), и данных о коэффициенте термоэдс [4]. Методика, предложенная в [4], применялась для исследования механизмов рассе

яния широкого круга твердых растворов *n*- и *p*-типа на основе халькогенидов висмута и сурьмы [1,9,10].

Расчетные значения параметра рассеяния r_{eff} и приведенный уровень Ферми η были получены на основании данных о параметре вырождения $\beta_d(r, \eta)$ [4] совместно с данными о коэффициенте термоэдс $\alpha(r, \eta)$. Параметр вырождения $\beta_d(r, \eta)$ в твердых растворах $Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z$ был определен в рамках многодолинной модели энергетического спектра с изотропным рассеянием носителей заряда на основе экспериментальных данных по ГМК (компонентам тензоров удельного сопротивления ρ_{ii} , магнетосопротивления ρ_{iikl} и эффекта Холла ρ_{iik}), измеренным в слабых и промежуточных магнитных полях. В результате расчетов r_{eff}, приведенных по данным измерений ГМК в магнитных полях 25 и 28 kOe, было показано, что значения эффективного параметра рассеяния слабо зависят от состава и концентрации носителей заряда в $Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z$ и составляют (-0.7)-(-0.8) для исследованных составов (табл. 2).

В отличие от $n-\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_{3-y-z}\text{Se}_y\text{S}_z$ в составах $n-\text{Bi}_2\text{Te}_{3-y}\text{Se}_y$ [11,12] и $p-\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_{3-y}\text{Se}_y$ [13] величина r_{eff} изменялась от -0.35 до -0.8 в зависимости от концентрации, состава и температуры. Полученные особенности поведения величины эффективного параметра рассеяния в твердых растворах $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_{3-y-z}\text{Se}_y\text{S}_z$ при различных замещениях атомов в подрешетках теллурида висмута (Se \rightarrow Te; Sb \rightarrow Bi, Se \rightarrow Te и Sb \rightarrow Bi, Se, S \rightarrow Te) указывают на изменения механизмов рассеяния носителей заряда.

3. Эффективная масса и подвижность

Величины концентрации носителей заряда в твердых растворах $\operatorname{Bi}_{2-x}\operatorname{Sb}_x\operatorname{Te}_{3-y-z}\operatorname{Se}_y\operatorname{S}_z$, необходимые для определения усредненной эффективной массы m/m_0 и подвижности носителей заряда с учетом вырождения μ_0 , были определены по данным, полученным при исследовани ГМК, в соответствии с выражением, применимым

Таблица 2. Параметры вырождения β_d , рассеяния r_{eff} и приведенный уровень Ферми η в образцах твердых растворов $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_{3-y-z}\text{Se}_y\text{S}_z$ с различными концентрациями электронов

№ п/п	<i>T</i> ,K	x	у	z	β_d	$r_{\rm eff}$	η	$n,$ 10^{18}cm^{-3}
1	300	0.08	0.06	0.06	0.36	-0.74	-1.38	2.3
	80				0.46	-0.74	0.72	1.8
2	300	0.4	0.06	0.06	0.3	-0.76	-1.36	2.5
	80				0.6	-0.68	0.96	1.8
3	300	0.2	0.15	0.15	0.4	-0.72	-0.84	5
	80				0.49	-0.74	1.54	3
4	300	0.08	0.06	0.06	0.19	-0.72	0.02	11.5
	80				0.46	-0.82	2.58	10

для анизотропных материалов [4] (табл. 2),

$$n = \frac{A(r_{\text{eff}}, \eta) \left[(\rho_{11}\rho_{1133}/\rho_{123}^2)\beta_d(r_{\text{eff}}, \eta) \right]^{-1}}{\rho_{123}e}$$
$$= \frac{A(r_{\text{eff}}, \eta)}{\rho_{123}e} \frac{4u}{(1+u)^2}, \tag{1}$$

где $A(r_{\text{eff}}, \eta)$ — Холл-фактор, $\rho_{11}, \rho_{1133}, \rho_{123}$ — компоненты тензоров сопротивления, магнетосопротивления и эффекта Холла соответственно, и — один из параметров многодолинной модели энергетического спектра, определяющих форму поверхности постоянной энергии. Одинаковые величины концентрации, полученные для экспериментальных ГМК и с помощью параметра u (1), подтверждают высокую точность определения параметров эллипсоидов постоянной энергии [4] и свидетельствуют о применимости многодолинной модели для исследования многокомпонентных твердых растворов $Bi_{2-x}Sb_{x}Te_{3-y-z}Se_{y}S_{z}$. Измерения ГМК в твердых растворах $Bi_{2-x}Sb_{x}Te_{3-y-z}Se_{y}S_{z}$ показали, что концентрация электронов в рассматриваемом интервале температур возрастает с ростом T приблизительно на 20%, как и в твердых растворах p-Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y}Se_y [10].

Температурные зависимости m/m_0 и μ_0 были определены в соответствии с методикой, применявшейся в [9,10], с учетом изменений механизмов рассеяния в твердых растворах $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_{3-y-z}\text{Se}_y\text{S}_z$.

Как и при исследовании твердых растворов $n-Bi_2Te_{3-v}Se_v$ [1,9] и $p-Bi_{2-v}Sb_xTe_{3-v}Se_v$ [10], в составах $n-Bi_{2-x}Sb_{x}Te_{3-y-z}Se_{y}S_{z}$ наблюдается увеличение эффективной массы *m*/*m*₀ с ростом концентрации носителей и увеличением содержания замещенных атомов в подрешетках Bi_2Te_2 . Величина m/m_0 возрастает при переходе от образцов с низкими концентрациями электронов (около $2 \cdot 10^{18} \, \mathrm{cm}^{-3}$) различного состава (кривые 1-3 на рис. 4) к образцам с высокими концентрациями электронов (кривые 5-8 на рис. 4). B составе $Bi_2Te_{3-v}Se_v$ (y = 0.3, $n \approx 3 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$) эффективная масса выше, чем в n-Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z, за счет небольшого роста концентрации электронов и изменения состава твердого раствора (соответственно кривые 4 и 1–3 на рис. 4).

Увеличение эффективной массы m/m_0 при переходе от образцов с низкими (кривые 1-4 на рис. 4) к образцам с высокими концентрациями электронов (кривые 5-8 на рис. 4) можно объяснить заполнением дополнительной зоны в зоне проводимости твердых растворов. Эффективная масса возрастает при увеличении содержания замещенных атомов Sb \rightarrow Bi (кривые 1, 2 на рис. 4) и при замещениях S \rightarrow Te (кривые 6, 5 на рис. 4) в образцах с близкими концентрациями электронов.

характер Немонотонный изменения температурных зависимостей эффективной массы в $n-Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z$ приводит к тому, что в зависимости $m/m_0 \sim T^s$ степенной показатель степени *s* является функцией температуры, как и в исследованных ранее системах $n-\text{Bi}_2\text{Te}_{3-y}\text{Se}_y$ [9] и $p-\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_{3-y}\text{Se}_y$ [10].

Характер концентрационных и температурных зависимостей m/m_0 определяется аналогичными зависимостями отношений компонент тензора эффективных масс m_i/m_j и связан с различной анизотропией поверхности постоянной энергии твердых растворов. На величину m/m_0 также оказывают влияние изменение процессов рассеяния носителей заряда вследствие заполнения дополнительной зоны в зоне проводимости твердых растворов и анизотропия рассеяния носителей заряда [1,9].



Puc. 4. Температурные зависимости эффективной массы m/m_0 в твердых растворах $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_{3-y-z}\text{Se}_y\text{S}_z$. n, 10^{19} cm⁻³: I - 0.2 (x = 0.08, y = z = 0.06); 2 - 0.2 (x = 0.16, y = z = 0.06); 3 - 0.2 (x = 0.2, y = 0.06, z = 0); 4 - 0.3 (x = z = 0, y = 0.3); 5 - 1.2 (x = 0, y = z = 0.09); 6 - 1.45 (x = 0, y = z = 0.15); 7 - 1 (x = 0.16, y = z = 0.12); 8 - 1.1 (x = z = 0, y = 0.3).



Рис. 5. Температурные зависимости подвижности μ_0 в твердых растворах $Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z$. Номера кривых соответствуют рис. 4.

Таблица 3. Угловые коэффициенты температурных зависимостей подвижности, рассчитанной с учетом вырождения $s_{\mu 0} = d \ln \mu_0 / d \ln T$ в твердых растворах $\text{Bi}_{2-x} \text{Sb}_x \text{Te}_{3-y-z} \text{Se}_y \text{S}_z$

Номер кривой	r	у	z	S _{µ0}		
на рис. 5	л			80–150 K	150–240 K	
1	0.08	0.06	0.06	1.25		
2	0.16	0.06	0.06	1.17	0.54	
3	0.2	0.06	0	1.6	0.72	
4	0	0.3	0	1.57	1.3	
5	0	0.09	0.09	1.4	1.47	
6	0	0.15	0.15	1.26	0.76	
7	0.16	0.12	0.12	1.68	1.03	
8	0	0.3	0	1.62	0.76	

На рис. 5 приведены температурные зависимости подвижности μ_0 , рассчитанные с учетом вырождения носителей заряда. В образцах с низкими концентрациями электронов (кривые 1-4 на рис. 5), при которых влияния второй дополнительной зоны практически не наблюдается, наиболее высокая подвижность имеет место в составе с замещениями атомов Sb \rightarrow Bi и Se \rightarrow Te (кривая 3 на рис. 5). Высокая подвижность в этом образце при x = 0.2 y = 0.06 связана с отсутствием атомов серы в твердом растворе, поскольку дополнительное рассеяние на атомах S приводит к уменьшению подвижности.

При исследовании концентрационных зависимостей подвижности следует обратить особое внимание на определение концентрации носителей заряда в образцах твердых растворов $n-Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z$. Расчет концентрации носителей заряда без учета анизотропии исследуемых материалов и отсутствие учета изменений механизмов рассеяния по сравнению с акустическим механизмом (r = -0.5) могут приводить к увеличению подвижности с ростом концентрации носителей заряда [14]. Расчет подвижности в $n-\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_{3-y-z}\text{Se}_y\text{S}_z$ (x = 0, y = z = 0.15) для параметра рассеяния r = -0.5 показал, что величины μ_0 возрастают от 600 до 690 сm $^2 \cdot V^{-1} \cdot s^{-1}$ при 295 K и от 2570 до 2690 ст $^2 \cdot V^{-1} \cdot s^{-1}$ при 80 К с ростом концентрации электронов в образцах от 1.2 до $1.45 \cdot 10^{18} \,\mathrm{cm}^{-3}$. При учете изменений механизмов рассеяния с помощью $r_{\rm eff}$ подвижность μ_0 и угловые коэффициенты температурных зависимостей $|s_{\mu 0}| = d \ln \mu_0 / d \ln T$ уменьшаются с ростом концентрации носителей и увеличением содержания замещенных атомов в твердых растворах вследствие увеличения числа рассеивающих центров (табл. 3).

Как и температурная зависимость эффективной массы, зависимость $\ln \mu_0$ от $\ln T$ не является линейной для всего температурного интервала, где наблюдается примесная проводимость, и может быть представлена в виде $T^{s(T)}$. Аналогичный характер температурной зависимости подвижности наблюдался в твердых растворах на основе Bi_2Te_3 *n*- и *p*-типа [9,10].

При низких концентрациях электронов подвижность μ_0 уменьшается с увеличением количества атомов Sb при одинаковом содержании атомов Se и S (кривые 1, 2 на рис. 5). Более высокая подвижность μ_0 в образце с замещениями Sb \rightarrow Bi и Se \rightarrow Te указывает на более слабое рассеяние электронов атомами Sb и Se, чем атомами S (кривые 1-3 на рис. 5). В образцах с высокой концентрацией электронов подвижность уменьшается при увеличении содержания атомов S в твердом растворе (кривые 5, 6 на рис. 5). Замещения атомов в обеих подрешетках Bi₂Te₃ приводят к дальнейшему уменьшению подвижности (кривая 7 на рис. 5).

При высоких концентрациях электронов в твердом растворе $Bi_2Te_{3-y}Se_y$ (y = 0.3) (кривая 8 на рис. 5) подвижность и угловые коэффициенты температурных зависимостей подвижности $s_{\mu 0}$ (табл. 3) выше, чем в многокомпонентных твердых растворах с замещениями атомов в обеих подрешетках Bi_2Te_3 с близким общим содержанием замещенных атомов.

Теплопроводность кристаллической решетки

Для твердых растворов $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_{3-y-z}\text{Se}_y\text{S}_z$ при замещениях атомов в обеих подрешетках (Sb \rightarrow Bi и Se, S \rightarrow Te) характерно уменьшение полной теплопроводности κ и ослабление зависимости κ от T, связанное с бо́льшими искажениями кристаллической решетки по сравнению с замещениями атомов только в катионной подрешетке Bi_2Te_3 [5–7].

Расчет теплопроводности кристаллической решетки *к*_L проводился по формуле

$$\kappa_L = \kappa - \kappa_e, \tag{2}$$

где $\kappa_e = L(r_{\text{eff}}, \eta)\sigma T$ — электронная теплопроводность.

При определении числа Лоренца в твердых растворах $Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z$ учитывались изменения механизма рассеяния в выражении

$$L = \left(\frac{k}{e}\right)^2 \left[\frac{(r+7/2)F_{r+5/2}(\eta)}{(r+3/2)F_{r+1/2}(\eta)} - \frac{(r+5/2)^2F_{r+3/2}^2(\eta)}{(r+3/2)^2F_{r+1/2}^2(\eta)}\right].$$
(3)

Замена *r* на $r_{\rm eff}$ в (3) дает возможность более корректно учесть величину электронной теплопроводности κ_e , чем в случае r = -0.5, что особенно важно для исследуемых материалов, в которых электронная составляющая теплопроводности составляет около 10-15% от полной теплопроводности.

Расчеты числа Лоренца для r = -0.5 в твердых растворах $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_{3-y-z}\text{Se}_y\text{S}_z$ для образцов с высокими концентрациями носителей заряда показывают, что значения $L|_{r=-0.5}$ могут быть отрицательными, что не позволяет оценить решеточную теплопроводность в соответствии с выражением (2).



Рис. 6. Температурные зависимости решеточной теплопроводности κ_L в твердых растворах $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_{3-y-z}\text{Se}_y\text{S}_z$. Номера кривых соответствуют рис. 4.

Решеточная теплопроводность κ_{L} (рис. 6) в твердых растворах $Bi_{2-x}Sb_xTe_{3-y-z}Se_yS_z$ снижается, и зависимость $\kappa_L(T)$ ослабевает по сравнению с составами $Bi_{2-x}Sb_{x}Te_{3-y}Se_{y}$ (кривая 3) и особенно по сравнению с твердым раствором $Bi_2Te_{3-y}Se_y$ (кривая 4), в котором нет замещений в катионной подрешетке. С увеличением количества замещенных атомов Sb при равном содержании атомов Se и S в твердых растворах (кривые 1,2 на рис. 6) величина к_L уменьшается. Такое изменение *к*_L при замещениях атомов в обеих подрешетках Bi₂Te₃ можно объяснить увеличением вклада добавочного теплового сопротивления при введении нейтральных атомов, которые участвуют в образовании твердого раствора замещения. Дополнительные искажения кристаллической решетки Bi_2Te_3 при замещениях атомов Se, S \rightarrow Te по сравнению с замещениями Se — Те приводят к уменьшению величины к_L в связи с различием ковалентных радиусов атомов S и Se [6].

В твердых растворах $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_{3-y-z}\text{Se}_y\text{S}_z$ с повышением температуры величина $\kappa - \kappa_e$ возрастает вследствие влияния собственной проводимости, и выражение (2) имеет вид

$$\kappa_L = \kappa - \kappa_e - \kappa_{np}, \tag{44}$$

где κ_{np} — теплопроводность за счет влияния собственной проводимости, обусловленная биполярной диффузией.

При низких концентрациях электронов, оптимальных для T < 240 К, влияние собственной проводимости проявляется при температурах вблизи комнатной (кривые 1-4 на рис. 6). Рост концентрации носителей и содержания замещенных атомов кроме снижения величины κ_L приводит к увеличению температуры, при которой наблюдается собственная проводимость (кривые 5-8 на рис. 6). В составе с y = z = 0.15 (кривая 6 на рис. 6) влияние собственной проводимости отсутствует в области исследованных температур, что связано с возрастанием ширины запрещенной зоны E_g в твердом растворе $Bi_2Te_{3-y-z}Se_yS_z$ при замещениях Se, $S \rightarrow Te$ [15].

Рассмотренные особенности поведения эффективной массы m/m_0 и подвижности μ_0 совместно с данными по теплопроводности кристаллической решетки κ_L могут быть использованы для анализа термоэлектрической эффективности в твердых растворах $\text{Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_{3-y-z}\text{Se}_y\text{S}_z$ в зависимости от состава, концентрации носителей заряда и температуры [2–4,13].

Список литературы

- В.А. Кутасов, Л.Н. Лукьянова, П.П. Константинов. ФТТ 42, 1985 (2000).
- [2] L.N. Luk'yanova, V.A. Kutasov, P.P. Konstantinov. In: Proc. of the XIX Int. Conf. on Thermoelectrics. Cardiff, U. K. (2000). P. 391.
- [3] Л.Н. Лукьянова, В.А. Кутасов, П.П. Константинов. В сб.: Докл. IX Межгосударственного семинара "Термоэлектрики и их применения". СПб (2004). С. 68.
- [4] Л.Н. Лукьянова, В.А. Кутасов, П.П. Константинов, В.В. Попов. ФТТ 48, 607 (2006).
- [5] В.А. Кутасов, Л.Н. Лукьянова. ФТТ **38**, 2366 (1996).
- [6] Г.Т. Алексеева, М.В. Ведерников, П.П. Константинов, В.А. Кутасов. ФТП 30, 918 (1996).
- [7] Н.Х. Абрикосов, Л.Д. Иванова, Т.Е. Свечникова, С.Н. Чижевская, Г.А. Иванов, Г.А. Парахин, В.К. Воронин, Т.Е. Свечникова, С.Н. Чижевская, Г.А. Иванов, Г.А. Парахин, В.К. Воронин. Неорган. материалы 25, 745 (1989).
- [8] A.I. Anykhin, S.Ya. Skipidarov, O.B. Sokolov. Proc. of the XII Int. Conf. on Thermoelectrics. Yokogama, Japan (1993). P. 97.
- [9] В.А. Кутасов, Л.Н. Лукьянова, П.П. Константинов. ФТТ 41, 187 (1999).
- [10] Л.Н. Лукьянова, В.А. Кутасов, В.В. Попов, П.П. Константинов. ФТТ 46, 1366 (2004).
- [11] В.А. Кутасов, Л.Н. Лукьянова. ФТТ 26, 2501 (1984).
- [12] В.А. Кутасов, Л.Н. Лукьянова. ФТТ 28, 899 (1986).
- [13] Л.Н. Лукьянова, В.А. Кутасов, П.П. Константинов. ФТТ 47, 224 (2005).
- [14] V.A. Kutasov, L.N. Luk'yanova. Phys. Stat. Sol. (b) 154, 669 (1989).
- [15] Ч.Д. Бекдурдыев, Б.М. Гольцман, В.А. Кутасов, А.В. Петров. ФТТ 16, 2121 (1974).